Se	arch Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/662,287	CHANG ET AL.	
Examiner	Art Unit	
James A. Dudek	2871	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
349	०६५	3/18/02	Q)		
313	504	3/18/05	0		
	506				
	,				
:	٠				
	:		,		
	-				
	. '	-			
,		1			
		:			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
VA		3/18/09	Ø	
			_	

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	STRATEGY	)
	DATE	EXMR
EAST	3/18/02	O
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		- (-
		•
,		